## AI 中的数学 第二三讲

方聪, 概率统计部分参考章复熹和张原老师课件

2024 年秋季

- 1 假设检验
- 2 似然比检验
- 3 单参数模型
- 4 广义似然比检验

1 假设检验

假设检验 ●0000000000

- 2 似然比检验
- 3 单参数模型
- 4 广义似然比检验

- 检验与估计相同之处. 模型:  $X \sim F_{\theta}, \theta \in \Theta$ . 目标: 对  $\theta$  做出一些结论. 方法: 抽样, 产生数据  $X_1, \dots, X_n \sim i.i.d. F_{\theta}$ .
- 检验与估计不同之处.

估计: 输出值  $\hat{p}$ ,  $\hat{\mu}$ , 或者区间.

检验: 回答问题, 输出"是"或"否".

定义:设 $X \sim F_{\theta}(\theta \in \Theta)$  为总体模型,所谓假设检验问题是两 个关干总体真值的互相对立判断  $(\theta \in \Theta_0, \theta \in \Theta_1)$  的鉴定问题, 其中  $\Theta_0$  是  $\Theta$  的一个真子集,  $\Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0$  为  $\Theta_0$  的余集, 判断  $\theta \in \Theta_0$  称为零假设 (或原假设), 记为  $H_0$ , 判断  $\theta \in \Theta_1$  称为对 立假设(或备择假设),记为 H1,通常用

$$H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$$

或  $(\Theta_0,\Theta_1)$  表示假设检验问题。

定义:设 $X \sim F_{\theta}(\theta \in \Theta)$  为总体模型,所谓假设检验问题是两 个关于总体真值的互相对立判断  $(\theta \in \Theta_0, \theta \in \Theta_1)$  的鉴定问题, 其中  $\Theta_0$  是  $\Theta$  的一个真子集,  $\Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0$  为  $\Theta_0$  的余集, 判断  $\theta \in \Theta_0$  称为零假设 (或原假设), 记为  $H_0$ , 判断  $\theta \in \Theta_1$  称为对 立假设 (或备择假设), 记为 H, 通常用

$$H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$$

或  $(\Theta_0,\Theta_1)$  表示假设检验问题。

假设检验要求回答是否接受零假设  $\theta \in \Theta_0$  成立,该回答依赖于 样本观测值  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ , 它是样本空间  $\mathcal{X}$  的一个取值。因 此为了做出判断,只需给出样本空间的一个子集 W。当且仅当  $\mathbf{x} \in \mathcal{W}$  时,否定零假设  $\theta \in \Theta_0$ ,我们称  $\mathcal{W}$  为否定域。

- 定义 1.1. 零假设/原假设 H<sub>0</sub>: θ∈ Θ<sub>0</sub>. 对立假设/备择假设  $H_1: \theta \in \Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0$ . 检验问题  $(\Theta_0, \Theta_1)$ .  $H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$ .
- 问题的提法: Ho 是否成立?
- 检验方法: 给出一个否定域 W (⊆ ℝ<sup>n</sup>). 若数据  $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{W}$ , 则输出"拒绝(否定)  $H_0$ "; 若 x ∉ W, 则输出"不拒绝 (接受 )H<sub>0</sub>".

实际问题需要评价否定域的优良性。在取定否定域W后,实施起来会有什么后果。

第一类错误: 在  $H_0$  为真的条件下,若样本观测值满足条件  $\mathbf{x} \in \mathcal{W}$ ,此时按照检验规则,应当否定  $H_0$ ,而  $H_0$  为真,这种错误称为第一类错误。

第二类错误:在  $H_0$  不真的条件下,若样本观察值  $\mathbf{x} \notin \mathcal{W}$ ,按照检验规则,不应否定  $H_0$ ,而  $H_0$  不真,这种错误称为第二类错误。

例 1.6. 药品检验. 药效  $X \sim N(\mu, \sigma^2), \sigma^2$  已知.  $\ddot{a} \mu \geqslant \mu_0$ , 则药有效;  $\ddot{a} \mu \leqslant \mu_0$ , 则药无效.

怎样提 Ho?

$$H_0: \mu \geqslant \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$$
  
$$H_0: \mu \leqslant \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0.$$

• 首先控制第一类错误!: Ho 为真却输出"认定 Hi"的概率

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} P_{\theta}(\vec{X} \in \mathcal{W}) \leqslant \alpha$$

- 防止假药上市, 即  $\mu \leq \mu_0$  为真却输出"认定  $\mu \geq \mu_0$ ".
- 因此, 应该选 H<sub>0</sub>: μ ≤ μ<sub>0</sub> ↔ H<sub>1</sub>: μ > μ<sub>0</sub>.

检验方法 = 带概率的反证法.

寻找 W 使得

$$P_{\theta}(\vec{X} \in \mathcal{W}) \leqslant \alpha, \quad \theta \in \Theta_0.$$

- $\vec{x} \in \mathcal{W}$ : 假设  $H_0$  成立, 那么小概率事件  $\{\vec{X} \in \mathcal{W}\}$  发生了, 矛盾! 因此, 原假设  $H_0$  不成立. 即, 否定  $H_0$ . 注: 在指定水平下有充分证据表明 Ho 不成立, 推出 Ho 成立. 强烈的否定!
- x ≠ W:没有足够充分的证据表明 Ho 不成立. 但同样不代表已经有充分的证据接受  $H_0$ , 微弱的接受.
- 两类错误: 第一类:  $H_0$  为真, 否定  $H_0$ . 犯错概率  $P_{\theta}(\vec{X} \in \mathcal{W}), \theta \in \Theta_n$ . 第二类:  $H_0$  为假, 接受  $H_0$ . 犯错概率  $P_{\theta}(\vec{X} \notin \mathcal{W}), \theta \in \Theta_1$ .

例:将每一个人看成一个总体,总体的参数为有病  $(\theta = 0)$  或没 病  $(\theta = 1)$ ,则假设检验问题为

$$H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta = 1.$$

样例: 做核酸

例:将每一个人看成一个总体,总体的参数为有病  $(\theta = 0)$  或没 病  $(\theta = 1)$ ,则假设检验问题为

$$H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta = 1.$$

样例:做核酸

- 应用: 自动监测、显著性检测
- 理论: 统计复杂度下界 (评估数据区分参数的程度)

定义:设  $(\Theta_1, \Theta_2)$  称  $\beta_W(\theta) := P_{\theta}(\vec{X} \in W)$  为 W 的功效函数. 若

$$P_{\theta}(\vec{X} \in \mathcal{W}) \leqslant \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta_0,$$

则称 W 为检验问题  $(\Theta_0,\Theta_1)$  的一个 (显著性) 水平为  $\alpha$  的否定 域..

注: 选取 W, 使得  $\beta_W(\theta)$  在  $\Theta_0$  小, 在  $\Theta_1$  越大越好.

定义: 若W 是检验问题  $(\Theta_0,\Theta_1)$  的水平为 $\alpha$  的否定域, 并且对 任意水平为  $\alpha$  的否定域 W 都有:

$$P_{\theta}(\vec{X} \in \mathcal{W}) \geqslant P_{\theta}(\vec{X} \in \tilde{\mathcal{W}}), \quad \forall \theta \in \Theta_1,$$

则称 W 为检验问题  $(\Theta_0,\Theta_1)$  的水平为  $\alpha$  的一致最大功效否定 域/UMP 否定域.

- 1 假设检验
- 2 似然比检验
- 3 单参数模型
- 4 广义似然比检验

• 简单假设检验问题:  $\Theta = \{\theta_0, \theta_1\}$ .

$$H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta = \theta_1.$$

- 似然函数:  $L(\vec{x}, \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, \theta)$ . (以连续型为例)
- 似然比否定域/似然比检验:

$$\mathcal{W}_{\lambda} = \{ \vec{\mathbf{x}} : L(\vec{\mathbf{x}}, \theta_1) > \lambda L(\vec{\mathbf{x}}, \theta_0) \}$$

简单假设检验问题: Θ = {θ<sub>0</sub>, θ<sub>1</sub>}.

$$H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta = \theta_1.$$

- 似然函数:  $L(\vec{x}, \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, \theta)$ . (以连续型为例)
- 似然比否定域/似然比检验:

$$\mathcal{W}_{\lambda} = \{ \vec{x} : L(\vec{x}, \theta_1) > \lambda L(\vec{x}, \theta_0) \}$$

定理 2.1. (Neyman-Pearson 引理) 若 λ<sub>0</sub> 使得

$$P_{\theta_0}\left(\vec{X}\in\mathcal{W}_{\lambda_0}\right)=\alpha,$$

则  $W_{\lambda_0}$  是水平为  $\alpha$  的 UMP 否定域.

- 给出否定域的形式  $W = \{x : \lambda(x) \ge \lambda_0\}$ , 其中  $\lambda_0$  是一个待 定的常数,它是通过水平 $\alpha$ 来确定的
- 将否定域 (函数) 问题转化为在给定形式下求参数 λ 的问题
- 在求否定域的时候,有时作一些变换可使否定域的计算变得 简单 (枢轴量法确定参数 λ)

例:  $X \sim N(\mu, 1), \mu \in \{0, 2\}$ . 求假设检验问题

 $H_0: \mu = 0 \leftrightarrow H_1: \mu = 2$  的水平为  $\alpha = 0.05$  的 UMP 否定域.

例:  $X \sim N(\mu, 1), \mu \in \{0, 2\}$ . 求假设检验问题

 $H_0: \mu = 0 \leftrightarrow H_1: \mu = 2$  的水平为  $\alpha = 0.05$  的 UMP 否定域.

解: 似然函数与似然比:

$$\frac{L(\mathbf{x},\theta_1)}{L(\mathbf{x},\theta_0)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}^n} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - 2)^2}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}^n} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2}} = e^{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n 4(x_i - 1)}.$$

似然比否定域:

$$\mathcal{W}_{\lambda} = \left\{ \mathbf{x} : \frac{L(\mathbf{x}, \theta_1)}{L(\mathbf{x}, \theta_0)} > \lambda \right\} = \left\{ \mathbf{x} : \bar{\mathbf{x}} > c \right\}.$$

 $T(x_1, \dots, x_n) = \bar{x}$  称为检验统计量.

例:  $X \sim N(\mu, 1), \mu \in \{0, 2\}$ . 求假设检验问题

 $H_0: \mu = 0 \leftrightarrow H_1: \mu = 2$  的水平为  $\alpha = 0.05$  的 UMP 否定域.

解: 似然函数与似然比:

$$\frac{L(\mathbf{x},\theta_1)}{L(\mathbf{x},\theta_0)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi^n}} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - 2)^2}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi^n}} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2}} = e^{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n 4(x_i - 1)}.$$

似然比否定域:

$$W_{\lambda} = \left\{ \mathbf{x} : \frac{L(\mathbf{x}, \theta_1)}{L(\mathbf{x}, \theta_0)} > \lambda \right\} = \left\{ \mathbf{x} : \bar{\mathbf{x}} > c \right\}.$$

 $T(x_1, \dots, x_n) = \bar{x}$  称为检验统计量.

根据  $\alpha$  选择  $\lambda$  (等价地, 选择 c):

$$\alpha = P_{\theta_0}(\bar{X} > c) = P(Z > c\sqrt{n}) \Rightarrow c = z_{1-\alpha}/\sqrt{n}.$$

查表获得  $z_{1-0.05} = 1.65$ . 从而所求为

$$\mathcal{W} = \{\mathbf{x} : \bar{\mathbf{x}} > 1.65/\sqrt{n}\}.$$

例:  $\Theta = \{0,1\}$ .  $\theta = 0$  时,  $f(x,0) = 1_{\{0 < x < 1\}}, \theta = 1$  时,  $f(x,1) = 2x1_{\{0 < x < 1\}}$ . 求假设检验问题  $H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta = 1$ 的水平为 $\alpha$ 的 UMP 否定域.

例:  $\Theta = \{0,1\}$ .  $\theta = 0$  时,  $f(x,0) = 1_{\{0 < x < 1\}}, \theta = 1$  时,  $f(x,1) = 2x1_{\{0 < x < 1\}}$ . 求假设检验问题  $H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta = 1$ 的水平为  $\alpha$  的 UMP 否定域.

解: 似然函数与似然比:

$$\frac{L(\mathbf{x}, \theta_1)}{L(\mathbf{x}, \theta_0)} = \frac{2^n x_1 \cdots x_n 1_{\{0 < x_1, \dots, x_n < 1\}}}{1_{\{0 < x_1, \dots, x_n < 1\}}} = 2^n x_1 \cdots x_n 1_{\{0 < x_1, \dots, x_n < 1\}}$$

似然比否定域与检验统计量  $T = T(x_1, \dots, x_n)$ :

$$W_{\lambda} = \left\{ \mathbf{x} : \frac{L(\mathbf{x}, \theta_1)}{L(\mathbf{x}, \theta_0)} > \lambda \right\} = \left\{ \mathbf{x} : -2 \sum_{i=1}^{n} \ln x_i < c \right\}$$

根据  $\alpha$  选择 c: 在  $H_0$  下,  $Y = -2 \ln X$  的密度函数为  $p_Y(y) = p_X(e^{-\frac{1}{2}y})| - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}| = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y} \quad (y > 0), \text{ id}$  $-2 \ln X \sim \chi^2(2)$ ,  $\chi^{2}(2),$   $\alpha = P_{\theta_0} \left( -2 \sum_{i=1}^{n} \ln X_i < c \right) \Rightarrow c = \chi^{2}_{\alpha}(2n).$ 

概率统计部分参考章复喜和张原老师课件

- 2 似然比检验
- 3 单参数模型
- 4 广义似然比检验

## 扩展到 $H_0$ 是一个集合:

定理: 若存在  $\theta_0 \in \Theta_0$  使得检验问题  $(\theta_0, \theta_1)$  的水平为  $\alpha$  的 UMP 否定域 W 满足:  $P_{\theta}(\mathbf{X} \in \mathcal{W}) \leq \alpha$ , 对于  $\forall \theta \in \Theta_0$ . 则,  $\mathcal{W}$  是 检验问题  $(\Theta_0, \theta_1)$  的水平为  $\alpha$  的 UMP 否定域.

## 扩展到 $H_0, H_1$ 都是集合:

定理:若对任意  $\theta_1 \in \Theta_1$ , 检验问题  $(\Theta_0, \theta_1)$  都存在水平为  $\alpha$  的 UMP 否定域 W, 且此 W 不依赖于  $\theta_1$ . 则, 此 W 是检验问题  $(\Theta_0, \Theta_1)$  的水平为  $\alpha$  的 UMP 否定域.

定义: 若 Θ 为有限或无穷区间, 密度或分布列为

$$f(x,\theta) = S(\theta)h(x)\exp\{C(\theta)T(x)\}, \quad \theta \in \Theta,$$

其中,  $C(\theta)$  严格增. 则称  $f(x,\theta), \theta \in \Theta$  为单参数指数族.

## 定义: 若 Θ 为有限或无穷区间, 密度或分布列为

$$f(x,\theta) = S(\theta)h(x)\exp\{C(\theta)T(x)\}, \quad \theta \in \Theta,$$

其中,  $C(\theta)$  严格增. 则称  $f(x,\theta), \theta \in \Theta$  为单参数指数族.

• 单边假设检验问题:

$$H_0: \theta \leqslant \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta > \theta_0$$

$$H_0: \theta \geqslant \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta < \theta_0$$

• 双边假设检验问题:

$$H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0$$

定理: 假设总体分布族为单参指数族

$$f(x, \theta) = S(\theta)h(x) \exp\{C(\theta)T(x)\}, \quad \theta \in \Theta.$$

若

$$W := \left\{ \mathbf{x} : \sum_{i=1}^{n} T(x_i) > c \right\}$$

满足  $P_{\theta_0}(\mathbf{X} \in \mathcal{W}) = \alpha \neq 0$ , 其中 c 为任一常数, 则  $\mathcal{W}$  是单边问 题

$$H_0: \theta \leqslant \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta > \theta_0$$

的水平为  $\alpha$  的 UMP 否定域

例: 总体服从指数分布:  $(\frac{1}{\theta}) \exp(-x/\theta)$ ,  $\Theta = (0, \infty)$ .  $\theta \ge 6000$ (单位: 小时) 为合格. 测得 5 个数据,

395, 4094, 119, 11572, 6133.

试进行检验.

例: 总体服从指数分布:  $\left(\frac{1}{\theta}\right) \exp(-x/\theta), \Theta = (0, \infty). \theta \ge 6000$ (单位: 小时) 为合格. 测得 5 个数据,

395, 4094, 119, 11572, 6133.

试进行检验.

定义假设检验问题:  $H_0: \theta \leq \theta_0 = 6000 \leftrightarrow H_1: \theta > \theta_0$ . (防止次 品出厂). 注意,另一种问题  $H_0: \theta \ge \theta_0 = 6000 \leftrightarrow H_1: \theta < \theta_0$ . 将产品合格作为零假设,不能保证不合格的产品不予出厂。

总体为单参指数族, T(x) = x, 因此, UMP 否定域形如

$$W = \left\{ \mathbf{x} : \sum_{i=1}^{n} x_i > c \right\}.$$

在  $\theta_0$  下,  $K_{2n} := 2 \sum_{i=1}^n X_i/\theta_0 \sim \chi^2(2n)$ . 因此, 要求

$$P_{\theta_0}(\mathbf{X} \in \mathcal{W}) = P(K_{2n} > 2c/\theta_0) = \alpha.$$

即, 应取 
$$2c/\theta_0 = \chi_{1-\alpha}^2(2n)$$
, 即 $c = \chi_{1-\alpha}^2(2n) \times \theta_0/2$ .

总体为单参指数族, T(x) = x, 因此, UMP 否定域形如

$$W = \left\{ \mathbf{x} : \sum_{i=1}^{n} x_i > c \right\}.$$

在  $\theta_0$  下,  $K_{2n} := 2 \sum_{i=1}^n X_i/\theta_0 \sim \chi^2(2n)$ . 因此, 要求

$$P_{\theta_0}(\mathbf{X} \in \mathcal{W}) = P(K_{2n} > 2c/\theta_0) = \alpha.$$

即,应取 
$$2c/\theta_0=\chi^2_{1-\alpha}(2\mathbf{n})$$
,即 $\mathbf{c}=\chi^2_{1-\alpha}(2\mathbf{n})\times\theta_0/2$ .

取  $\alpha = 0.05$ , 查表获得  $\chi^2_{0.05}(10) = 18.307$ ,

即 $c = 18.307 \times 6000/2 = 54921$ .  $\sum_{i=1}^{5} x_i = 22313 < 54921$ , 故 接受 Ho. 不予出厂。

例:  $X \sim N(\mu, \sigma^2), \sigma^2$  已知 (= 1.21), 测得 6 个数据.

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 30.23.

 $\mu \geq 30$  则合格. 问:设水平为  $\alpha = 0.05$ ,是否可以出厂?

解:假设检验问题.  $H_0: \mu \leq \mu_0 = 30 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ . (防止次品 出厂). 总体为单参指数族:  $f(x,\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}x^2} e^{\frac{\mu}{\sigma^2}x}$ . T(x) = x, 因此, UMP 否定域形如

$$W = \left\{ \mathbf{x} : \sum_{i=1}^{n} x_i > \tilde{c} \right\} = \left\{ \mathbf{x} : \frac{\sqrt{n} \left( \bar{x} - \mu_0 \right)}{\sigma} > c \right\}$$

取  $c = z_{1-\alpha}$ :  $P_{\mu_0}(\mathbf{X} \in \mathcal{W}) = P_{\mu_0}\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma} > c\right) = \alpha$ 

查表获得  $z_{0.95} = 1.65$ . 代入数据:  $\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{\sigma} = 2.212 > 1.65$ , 故

例:  $X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu = 3$ 已知, 测得 9 个数据.

3.0012, 2.9987, 3.0051, 2.9959, 3.0153, 2.9990, 3.0008, 3.0075, 3.0004.

 $\sigma < \sigma_0 = 0.005$  则合格. 问: 在显著性水平为  $\alpha = 0.05$  下, 该产 品是否合格?

例:  $X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu = 3$  已知, 测得 9 个数据.

3.0012, 2.9987, 3.0051, 2.9959, 3.0153, 2.9990, 3.0008, 3.0075, 3.0004.

 $\sigma < \sigma_0 = 0.005$  则合格. 问: 在显著性水平为  $\alpha = 0.05$  下, 该产 品是否合格?

解: 假设检验问题.  $H_0: \sigma^2 \geqslant \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$ .

总体为单参指数族:  $f(x,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\},$ 

$$T(x) = (x - \mu)^2$$
, 因此, UMP 否定域形如

$$T(x) = (x - \mu)^2$$
, 因此, UMP 否定域形如
$$W = \left\{ \mathbf{x} : \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 < \tilde{c} \right\} = \left\{ \mathbf{x} : \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 < c \right\}.$$

取 
$$c = \chi_{\alpha}^2(n)$$
:

$$P_{\sigma_0^2}(\mathbf{X} \in \mathcal{W}) = P_{\sigma_0^2}\left(\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 < c\right) = \alpha.$$

查表获得  $c = \chi_{0.05}^2(9) = 3.325$ . 代入数据:

$$\frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 13.2563 > 3.325$$
, 故接受  $H_0$ .

- 2 似然比检验
- 3 单参数模型
- 4 广义似然比检验

设  $X \sim f(x,\theta)$  ( $\theta \in \Theta$ ),  $f(x,\theta)$  是分布密度或分布列,  $\theta$  可以是向量,  $\Theta_0$  是  $\Theta$  的真子集, 考虑假设检验问题

$$H_0: \theta \in \Theta_0 \longleftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1,$$

设  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$  为来自总体 X 的一个样本,  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$  为样本观察值. 令 \_\_\_\_\_

 $L(\mathbf{x},\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i,\theta).$ 

令  $\hat{\theta}$  为  $\theta$  的 ML 估计, 即  $\hat{\theta}$  满足条件

$$L(\mathbf{x}, \hat{\theta}) = \sup_{\theta \in \Theta} L(\mathbf{x}, \theta).$$

同时, 令  $\hat{\theta}_0$  为在总体模型  $X \sim f(x,\theta)$  ( $\theta \in \Theta_0$ ) 的假设之下, 参数  $\theta$  的 ML 估计, 即  $\hat{\theta}_0$  满足条件

$$L(\mathbf{x}, \hat{\theta}_0) = \sup_{\theta \in \Theta_0} L(\mathbf{x}, \theta).$$

定义: 称  $\lambda(\mathbf{x}) := L(\mathbf{x}, \hat{\theta}) / L(\mathbf{x}, \hat{\theta}_0)$  为广义似然比. 广义似然比否定域指

$$\mathcal{W} := \left\{ \mathbf{x} : \frac{L(\mathbf{x}, \hat{\theta})}{L\left(\mathbf{x}, \hat{\theta}_0\right)} > c \right\} = \left\{ \mathbf{x} : \lambda(\mathbf{x}) > c \right\},$$

其中  $c \ge 1$ , 且满足  $\sup P_{\theta}(\mathbf{X} \in \mathcal{W}) = \alpha$ ,  $\theta \in \Theta_0$ , 相应的检验方 法称为广义似然比检验。

考虑单边问题  $H_0: \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ .  $\theta = (\mu, \sigma^2), \Theta = (-\infty, \infty) \times (0, \infty), \Theta_0 = (-\infty, \mu_0] \times (0, \infty)$ .

考虑单边问题 
$$H_0: \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$$
.  $\theta = (\mu, \sigma^2), \Theta = (-\infty, \infty) \times (0, \infty), \Theta_0 = (-\infty, \mu_0] \times (0, \infty)$ .

似然函数: 
$$L(\mathbf{x}, \theta) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\}$$
. 最大似然估计  $\hat{\theta}$ :  $\hat{\mu} = \bar{\mathbf{x}}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2$ ,

$$L(\mathbf{x}, \hat{\theta}) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hat{\sigma}^2}}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\hat{\sigma}^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2\right\} = \left(2\pi\hat{\sigma}^2\right)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{n}{2}}$$

最大似然估计  $\hat{\theta}_0$ :

$$\begin{split} \hat{\mu}_0 &= \begin{cases} \bar{x}, & \ddot{x} \leqslant \mu_0, \\ \mu_0, & \ddot{x} \bar{x} > \mu_0, \end{cases} \\ \mathcal{L}\left(\mathbf{x}, \hat{\theta}_0^2\right) &= \left(2\pi \hat{\sigma}_0^2\right)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{n}{2}}. \end{split}$$

广义似然比: 
$$\lambda(\mathbf{x}) = \left(\frac{\hat{\sigma}_0^2}{\hat{\sigma}^2}\right)^{\frac{n}{2}}$$
, 其中,

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad \hat{\sigma}_0^2 = \begin{cases} \hat{\sigma}^2, & \text{$\not =$} \bar{x} \leqslant \mu_0, \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2, & \text{$\not =$} \bar{x} > \mu_0, \end{cases}$$

广义似然比否定域:  $c_1 \ge 1$ .

$$W = \left\{ \mathbf{x} : \frac{\hat{\sigma}_0^2}{\hat{\sigma}^2} > c_1 \right\} = \left\{ \mathbf{x} : \bar{\mathbf{x}} > \mu_0 \ \mathbb{E} \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{\mathbf{x}})^2} > c_1 \right\}.$$

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_0)^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 + n(\mu_0 - \bar{x})^2, \text{ B.t.}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_0)^2}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2} = 1 + \frac{T^2}{n-1}, \quad \sharp \, \forall \, T = \frac{\sqrt{n} (\bar{x} - \mu_0)}{S}.$$

总结: c > 0,

$$W = {\vec{x} : T > 0 \, \text{\pm L} \, T^2 > c_2} = {\vec{x} : T > c}.$$

根据 
$$\alpha$$
 求  $c$ :  $\forall \mu \leqslant \mu_0, T \leqslant \frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu)}{S} =: T_{n-1} \sim t(n-1)$ , 在  $\mu = \mu_0$  时等号成立. 因此, 取  $c = t_{1-\alpha}(n-1)$  即可满足

$$\max_{\mu \leq \mu_0} P_{\mu}(T > c) = P(T_{n-1} > c) = \alpha.$$